



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01013114 A

(43) Date of publication of application: 18 . 01 . 89

(51) Int. CI

G02B 26/10 G01N 21/84 G01N 21/89

(21) Application number: 62168258

(22) Date of filing: 06 . 07 . 87

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor:

WAKANA SHINICHI

(54) OPTICAL SCANNER

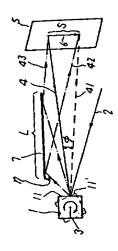
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an inexpensive optical scanner free of producing dust and having a high scanning frequency by providing a reflecting mirror with a reflecting face perpendicular to the scanning direction of light beams in a scanning area between a rotating mirror and said area.

CONSTITUTION: A polygon mirror 1 is rotated about a rotating axis 3, and the reflected light beam 4 of an incident light beam 2 is polarized in the direction of a reflected light beam 41 and moves on a face to be scanned or a space 5. A reflecting plate 7 perpendicular to the scanning direction shown by an arrow in the scanning area 6 is provided in the spatial area outside by a scanning angle &phiv, and between the polygon mirror 1 and the face to be scanned or the space 5. When the polygon mirror 1 rotates to make the incident light beam 2 incident on a next reflecting face 11', said beam makes incident on the reflecting mirror 7, is reflected thereon and goes toward a chain line 42. When the polygon mirror 1 further rotates, the incident angle η of the light beam making incident on the reflecting plate 7 from the reflecting face 11' becomes lower; therefore the light beam reflected from the reflecting plate 7 is polarized in the direction of a chain line with two dots

43. Thus the inexpensive optical scanner having a high scanning frequency and free of producing dust can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) 昭64-13114

Int Cl.

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和64年(1989) 1月18日

G 02 B 26/10 G 01 N 21/84 21/89 102

7348-2H

-7517-2G Z-7517-2G

審査證求 未請求 発明の数 1 (全3頁).

43発明の名称

光スキャナ

創特 昭62-168258

22出 窟 昭62(1987)7月6日

②発 明 者 若 菜

伸

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

包出 頣 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 井桁 貞 ---

1 発明の名称 光スキャナ

2 特許請求の範囲

- 1) 回転軸(3) の周りを回転している回転鏡 (1)の反射面(11)に光ピーム(2)を照射し て所望の領域(6:以下走査領域と称する)に該 光ピーム(2)を走査する光スキャナであって、 該回転線(1)と該走瓷領域(6)の間に、該走 夜領域(6)における該光ビーム(2)の走査方 向に垂直な反射面を有する反射鏡 (7) が設けら れていることを特徴とする光スキャナ。
- 2) 該反射鏡(7) が該回転軸(3) と該走査 領域(6)の中心を結ぶ線の両側に設けられてい ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 光スキャナ。

発明の詳細な説明 〔概 要】

本発明は光スキャナに関し、

走査周波数が高く,発度のおそれのない低コス トの光スキャナを提供可能とすることを目的とし、 回転軸の周りを回転している回転鏡の反射面に 光ビームを照射して所望の領域に該光ビームを走 査する光スキャナであって、該回転線と該走査領 娘の間に,該走査領域における該光ビームの走査 方向に垂直な反射面を有する反射鏡が設けられて 構成される。

〔産業上の利用分野〕

本発明は光ピームを走査する光スキャナに係り、 とくに、回転鏡の反射面に光ピームを照射して走 査する方式の光スキャナに関する。

〔従来の技術〕

所定の面上もしくは空間を光で走査するために、 反射鏡を機械的に角度変位させ、この反射鏡によ り反射された光ビームの方向を変える方式の光ス キャナがある。これには、ポリゴンミラーと呼ば

れる多数反射面を有する回転鏡および磁界中に置かれたコイルの回転力を利用するガルバノミラー がある。

〔発明が解決しようとする問題点〕

ところで、走査速度、とくに走査周波数の高い 光スキャナの要求に対して、ガルバノミラーを 速度が遅く、高速走査に対していない。一方、 で速度が遅く、高速走査に対している場合にから、 を選出すると、ポリゴの数を増したり、回転数を高めようとすがした。 を関いたという。 を関いたという。 を対している。 をがしな、 をがしな、

本発明は、これに対して、走査周波数が高く、 発度のおそれの無い低コストの光スキャナを提供 することを目的とする。

〔実施例〕

第1図は本発明の一実施例を示す模式図である。 図において、レーザ等の光瀬(図示省略)から、 周辺に四つの反射面11が設けられたポリゴンミラー 1に、入射光ピーム2が照射される。ポリゴッリンドラー1は回転軸3のまわりに対光ピーム2の回転光に一点2のではかりに対光ピーム4は反射光ピーム4は反射光ピーム4は反射光ピーム4は反射光ピーム4は反射光ピーム4は方向は走査間5の場合の走査領域6に対応する反射光ピーム4は方は立る。 を示す。走査領域6に対応するに呼ぶことにする。

ポリゴンミラー1と被走査面または空間5との間には、走査角4外側の空間領域に、前記走査領域6の矢印で示される走査方向に垂直な反射版7が設けられている。ポリゴンミラー1が回転し、次の母反射面11°に入射光ビーム2が入射されると、反射光ビームは反射版7に入射し、ここで反射されて一点領線42の方向に進む。すなわち、42は反射光ビームである。そして、ポリゴンミラー

(問題点を解決するための手段)

上記の目的は、回転軸の周りを回転している回転鏡の反射面に光ピームを照射して所望の領域 (以下走査領域と称する)に該光ピームを走査する光スキャナであって、該回転鏡と該走査領域の間に、該走査領域における該光ピームの走査方向に垂直な反射圏を有する反射鏡が設けられていることを特徴とする、本発明の光スキャナによって解決される。

(作用)

回転鏡と走査領域の間に反射鏡を設け、回転鏡から走査領域に直接走査された走査光と、回転鏡から反射鏡に入射したのち走査領域に走査された走査光の双方を用いることにより、走査回数を増大させる。これにより、回転鏡の回転数を上げることなく、走査周波数が高く、発度のおそれの無い低コストの光スキャナが提供される。

」がさらに回転すると、反射面11'から反射板7に入射する光ピームの入射角でが小さくなるので、反射板7からの反射光ピームは二点鎮線43の方向に偏向される。43も反射光ピームである。 図から明らかのように、反射板7からの反射光ピームは、42から43の方向に移動する。すなわち、被走を面または空間5における走査方向は、走を領域6の矢印の方向とは逆向きである。

ポリゴンミラー1がさらに回転し、反射面11'が前記の反射面11と同じ位置に達すると、反射光ビームは4と41と同様に偏向される。すなわち、第1図の完スキャナにおいては、入射光ビーム2が一つの反射面11に入射されている間に、二回走壺される。反射板7の幅(L)と設置位置はポリゴンミラー1と被走壺面または空間5の間の距離および走壺領域6の幅(S)を考慮して決めればよい。

第2図は本発明の別の実施例を示す模式図である。本実施例においても、前記実施例と全く同様にして、ポリゴンミラー1と反射板7が設けられ

特開昭64-13114 (3)

る。本実施例においては、さらに、第二の反射板 8が設けられている。第二の反射板8は、ポリゴ ンミラー1。正確にはその回転軸3、と被走査面 または空間5の中心を結ぶ直線に関して。対称に 配置すればよい。

図において、反射板 7 および第二の反射板 8 に入射されないで被走査面または空間 5 に走査される反射光ビームを実線 4 で、また、反射板 7 による反射光ビームを破線 42 で、それぞれ、代表して示してある。被走査面または空間 5 における反射光ビーム 4 の走査方向は走査領域 6 の矢印方向、また、反射光ビーム 42 の走査方向は前記矢印と逆方向であることは、前記実施例におけると同じである。

第二の反射板8による反射光ビームの挙動は反射板7による反射光ビーム42と対称に行われ、被走査面または空間5における走査方向は走査領域6の矢印方向である。このようにして、本実施例の光スキャナにおいては、入射光ビーム2が一つの反射面11に入射される間に、三回走査される。

被走査面または空間 5 における走査領域 6 の幅 (S) が狭くてよい場合には、反射板 7 と第二の 反射板 8 の間隔とそれぞれの幅 (L) を適当に選ぶことによって、一走査期間中に反射板 7 と第二の反射板 8 の両者で一回ずつ、または複数回ずつ 反射された反射光ビームを用いることも可能であり、これにより走査周波数をさらに高くすることもできる。

(発明の効果)

本発明によれば、走査周波数が高く、発庭のおそれのない低コストの光スキャナを提供できる。 本発明の光スキャナは、前記の特徴に加えて、比較的小型に構成できるので、半導体集積回路の製造装置、とくに低圧ガスを用いる装置、の内部の 臨埃をリアルタイムでモニタするための粒子計数 装置の実用化に効果がある。

4 図面の簡単な説明・

第1、図は本発明の一実施例を示す模式図、

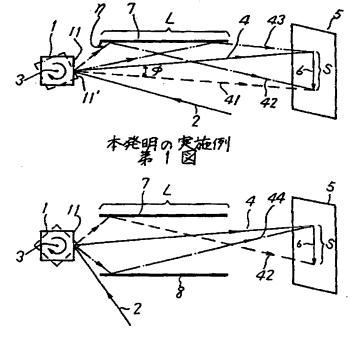
第2図は本発明の別の実施例を示す模式図である。

図において.

- 1はポリゴンミラー.
- 2は入射光ビーム。
- 3は回転軸,
- 4と41と42と43と44は反射光ビーム。
- 5は被走査面または空間。
- 6 は走査領域.
- ?は反射板。
- 8は第二の反射板,
- 11と11' は反射面

である.

代理人 弁理士 井桁 貞一



本発明の別の実施例 第 2 図